

(19)대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁷
G02F 1/136

(11) 공개번호 10-2005-0069038
(43) 공개일자 2005년07월05일

(21) 출원번호 10-2003-0100860
(22) 출원일자 2003년12월30일

(71) 출원인 엘지.필립스 엘시디 주식회사
서울 영등포구 여의도동 20번지

(72) 발명자 유명호
경상북도칠곡군석적면남울리710우방신천지타운205-1501

(74) 대리인 김용인
심창섭

심사청구 : 없음

(54) 액정표시장치 제조방법

요약

본 발명은 회절 노광 기법을 이용한 액정표시장치를 제조하는 방법에 관한 것으로, 제 2부분에 회절 노광 기법을 사용하여 포토레지스트가 제 1부분의 포토레지스트 두께의 1/2 정도 이상 남도록 조절함으로써, 게이트 물질이 게이트 절연막에 의해 에천트들로부터 온전히 보호될 수 있다.

대표도

도 6a

색인어

회절노광, 포토레지스터, 게이트절연막

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 액정 표시 장치의 구조를 나타내는 사시도이다.

도 2는 일반적인 액정 표시 장치의 구조를 나타내는 단면도이다.

도 3은 일반적인 액정 표시 장치를 나타내는 평면도이다.

도 4a 내지 도 4e는 회절노광 기법을 이용하여 액정 표시 장치를 제조하는 종래의 방법을 나타내는 단면도들이다.

도 5는 본 발명에 의한 액정 표시 장치를 나타내는 평면도이다.

도 6a 내지 도 6c는 본 발명에 의한 회절노광 기법을 이용하여 액정 표시 장치를 제조하는 방법을 나타내는 단면도들이다.

도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

1, 101 : 기판 11, 111 : 게이트 전극

13, 113 : 게이트 배선 15, 115 : 게이트 패드

- 17, 117 : 게이트 절연막 21, 121 : 소스 전극
- 23, 123 : 소스 배선 25, 125 : 소스 패드
- 31, 131 : 드레인 전극 33, 133 : 반도체 층
- 35, 135 : 불순물 반도체 층 37, 137 : 보호막
- 41, 141 : 화소 전극 51, 151 : 게이트 콘택 홀
- 57, 157 : 게이트 패드 단자 61, 161 : 소스 콘택 홀
- 67, 167 : 소스 패드 단자 71, 171 : 드레인 콘택 홀
- 91, 191 : 포토레지스트 93, 193 : 마스크
- 195 : 격자형 패턴

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 표시 장치를 제조하는 방법에 관한 것으로, 특히, 회절 노광 기법을 이용한 액정표시장치를 제조하는 방법에 관한 것이다.

화상 정보를 화면에 나타내는 화면 표시 장치들 중에서 브라운관 표시 장치(혹은 Cathode Ray Tube(CRT))가 지금까지 가장 많이 사용되어 왔는데 이것은 표시 면적에 비해 부피가 크고 무겁기 때문에 사용하는데 많은 불편함이 따랐다. 그러므로, 표시 면적이 크더라도 그 두께가 얇아서 어느 장소에서든지 쉽게 사용할 수 있는 박막형 평판 표시 장치가 개발되었고, 점점 브라운관 표시 장치를 대체하고 있다. 특히, 액정 표시 장치(혹은 LCD(Liquid Crystal Display))는 표시 해상도가 다른 평판 장치보다 뛰어나고, 동화상을 구현할 때 그 품질이 브라운관의 것에 비할 만큼 반응 속도가 빠르기 때문에 가장 활발한 개발 연구가 이루어지고 있는 제품이다.

액정 표시 장치의 구동 원리는 액정의 광학적 이방성과 분극 성질을 이용한 것이다. 구조가 가늘고 길기 때문에 분자 배열에 방향성과 분극성을 갖고 있는 액정 분자들에 인위적으로 전기장장을 인가하여 분자 배열 방향을 조절할 수 있다. 따라서, 배향 방향을 임의로 조절하면 액정의 광학적 이방성에 의하여 액정 분자의 배열 방향에 따라 빛을 투과 혹은 차단시킬 수 있게 되어 화면 표시 장치로 응용하게 된 것이다. 현재에는 박막 트랜지스터(혹은 TFT(Thin Film Transistor))와 그것에 연결된 화소 전극이 행렬 방식으로 배열된 능동 매트릭스 액정 표시 장치가 뛰어나 화질과 자연 색상을 제공하기 때문에 가장 주목 받고 있는 제품이다. 일반적인 액정 표시 장치를 구성하는 기본 부품인 액정 패널의 구조를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 도 1은 액정 패널의 일반적인 구조를 나타내는 사시도이며, 도 2는 도 1의 절단선 II-II로 자른 액정 패널의 단면을 나타내는 도면이다.

액정 패널은 여러 가지 소자들이 설치된 두 개의 패널(3,5)들이 대향하여 붙어있고, 그 사이에 액정 층(10)이 끼워진 형태를 갖고 있다. 액정 표시 장치의 한쪽 패널에는 색상을 구현하는 소자들이 구성되어 있다. 이를 흔히 '칼라 필터 패널(3)'이라고 부른다. 칼라 필터 패널(3)은 제 1 투명 기판(1a) 위에 행렬 배열 방식으로 설계된 화소의 위치를 따라 빨강(R), 초록(G), 파랑(B)의 칼라 필터(7)가 순차적으로 배열되어 있다. 이들 칼라 필터(7) 사이에는 아주 가는 그물 모양의 블랙 매트릭스(9)가 형성되어 있다. 이것은 각 색상 사이에서 혼합 색이 나타나는 것을 방지한다. 그리고, 칼라 필터(7)를 덮는 공통 전극(8)이 형성되어 있다. 공통 전극(8)은 액정(10)에 인가하는 전기장을 형성하는 한쪽 전극 역할을 한다.

액정 표시 장치의 다른 쪽 패널에는 액정을 구동하기 위한 전기장을 발생시키는 스위치 소자 및 배선들이 형성되어 있다. 이를 흔히 '액티브 패널(5)'이라고 부른다. 액티브 패널(5)은 제 2 투명 기판(1b) 위에 행렬 방식으로 설계된 화소의 위치를 따라 화소 전극(41)이 형성되어 있다.

화소 전극(41)은 상기 칼라 필터 패널(3)에 형성된 공통 전극(8)과 마주보며 액정(10)에 인가되는 전기장을 형성하는 다른 쪽 전극 역할을 한다. 화소 전극(41)들의 수평 배열 방향을 따라 신호 배선(13)이 형성되어 있고, 수직 배열 방향을 따라서는 데이터 배선(23)이 형성되어 있다.

여기에서, 액티브 매트릭스 액정 표시 장치의 경우, 화소 전극(41)의 한쪽 구석에는 화소 전극(41)에 전기장 신호를 인가하는 스위치 소자인 박막 트랜지스터(19)가 형성되어 있다.

액티브 매트릭스 액정 표시 장치의 경우에, 박막 트랜지스터(19)의 게이트 전극(11)은 상기 신호 배선(13)에 연결되어 있고(따라서, 신호 배선을 '게이트 배선'이라 부르기도 한다), 소스 전극(21)은 상기 데이터 배선(23)에 연결되어 있다(따라서 데이터 배선을 '소스 배선'이라 부르기도 한다). 그리고, 박막 트랜지스터(19)의 드레인 전극(31)은 상기 화소 전극(41)에 연결되어 있다.

박막 트랜지스터(19)에서 소스 전극(21)과 드레인 전극(31) 사이에는 반도체 층(33)이 형성되어 있고, 소스 전극(21)과 반도체 층(33) 그리고, 드레인 전극(31)과 반도체 층(33)은 각각 오믹 접촉을 이루고 있다. 그리고, 게이트 배선(13)과 소스 배선(23)의 끝단에는 외부에서 인가되는 신호를 받아들이는 종단 단자(혹은 Terminal)인 게이트 패드(15)와 소스 패드(25)가 각각 형성되어 있다. 또한, 상기 게이트 패드(15)와 소스 패드(25) 위에는 게이트 패드 단자(57)와 소스 패드 단자(67)가 각각 더 형성되어 있다.

게이트 패드(15)에 인가되는 외부의 전기적 신호가 게이트 배선(13)을 따라 게이트 전극(11)에 인가되면 소스 패드(25)에 인가되는 화상 정보가 소스 배선(23)을 따라 소스 전극(21)에 인가되어 드레인 전극(31)에 도통된다.

반면에, 게이트 배선(13)에 신호가 인가되지 않는 경우에는 소스 전극(21)과 드레인 전극(31)이 단절된다. 그러므로, 게이트 전극(11)의 신호를 조절함에 따라 드레인 전극(31)에 데이터 신호의 인가 여부를 결정할 수 있다.

따라서, 드레인 전극(31)에 연결된 화소 전극(41)에 데이터 신호를 인위적으로 전달할 수 있게 된다. 즉, 박막 트랜지스터(19)는 화소 전극을 구동하는 스위치 역할을 한다. 게이트 배선(13)등이 형성된 층과 소스 배선(23)등이 형성된 층 사이에는 전기적 절연을 위해 게이트 절연막(17)이 형성되어 있고, 소스 배선(23) 등이 형성된 층위에도 소자 보호를 위한 보호막(37)이 형성되어 있다.

이렇게 만들어진 두 개의 패널(칼라 필터 패널(3)과 액티브 패널(5))이 일정 간격(이 간격을 '셀 갭(Cell Gap)'이라 부른다)을 두고 대향하여 부착되고, 그 사이에 액정 물질(10)이 채워진다. 상기 두 개의 패널(3,5) 사이의 셀 갭을 일정하게 유지하고 상기 액정 물질이 밖으로 새어나지 않도록 하기 위해 상기 두 기판의 가장자리 부분을 에폭시와 같은 실(seal)(81)재로 봉합한다. 그리하여 액정 표시 장치의 주요 부분인 액정 패널이 완성된다.

이와 같은 액정 패널에서 액정을 구동하는데 핵심적인 기능을 하는 스위치 소자인 TFT와 화소 전극을 갖고 있는 액티브 패널이 가장 중요하다. 따라서, 액티브 패널을 어떻게 만드는가 혹은 액티브 패널의 성능이 어떠한가에 따라서 액정 패널 전체 품질에 결정적인 영향을 미친다. 그러므로, 액정 표시 장치에 관련된 거의 모든 기술들이 액티브 패널을 어떻게 만드는가에 집중되어 있다.

본 발명에 관련된 회절 노광 기법을 사용하여 액티브 기판을 제조하는 종래의 방법과 그 문제점을 살펴보면 다음과 같다. 이해를 돕기 위해 액티브 패널의 평면도인 도 3과 도 3의 절단선 IV-IV로 자른 단면인 도 4a내지 도 4e를 참조하여 액티브 기판을 제조하는 종래의 방법을 설명한다.

기판(1) 위에 알루미늄 혹은 알루미늄 합금을 증착하고 패터하여 게이트 전극(11)과 상기 게이트 전극(11)을 연결하는 게이트 배선(13)을 형성한다. 그리고, 상기 게이트 배선(13)의 끝 단에는 게이트 패드(15)를 형성한다. 상기 게이트 전극(11)은 설계된 화소의 한쪽 구석에 배치되고, 상기 게이트 배선(13)은 행 방향으로 나열된 게이트 전극(11)들을 연결한다(도 3, 도 4a).

상기 게이트 물질(게이트 전극(11), 게이트 배선(13) 그리고 게이트 패드(15))이 형성된 기판(1) 위에 산화 실리콘(SiO_x) 혹은 질화 실리콘(SiN_x)과 같은 절연물질을 포함하는 게이트 절연막(17), 진성 아몰퍼스 실리콘과 같은 반도체 물질(33a), 불순물이 첨가된 아몰퍼스 실리콘과 같은 불순물 반도체 물질 그리고, 크롬, 몰리브덴 등과 같은 금속을 연속으로 증착한다. 상기 금속층을 패터하여 소스 전극(21), 드레인 전극(31), 소스 배선(23) 그리고, 소스 패드(25)를 형성한다. 그리고, 상기 불순물 반도체 물질도 상기 소스-드레인 물질(소스 전극(21), 드레인 전극(31), 소스 배선(23))을 형성할 때 동시에 식각하여 소스 전극(21)과 드레인 전극(31) 밑에 반도체 물질(33a)과 오믹 접촉을 이루는 불순물 반도체 층(35)을 형성한다. 상기 소스 전극(21)과 상기 드레인 전극(31)은 상기 게이트 전극(11)의 양쪽 변에 각각 중첩되도록 형성된다(도 3, 도 4b).

상기 소스-드레인 물질이 형성된 기판(1) 위에 산화 실리콘(SiO_x) 혹은 질화 실리콘(SiN_x)과 같은 절연물질을 포함하는 보호막(37)을 증착한다. 그리고, 회절 노광 기법을 사용하여 소스 전극(21)과 드레인 전극(31)이 형성된 제 1부분에는 보호막(37) 이하의 모든 물질들이 그대로 남아있고, 게이트 배선(13)이 형성된 제 2부분에는 보호막(37)과 반도체 물질(33a)이 식각되어 게이트 절연막(17)만 남아 있고, 그 외의 제 3부분은 보호막(37), 반도체 물질(33a) 그리고, 게이트 절연막(17)이 모두 식각되어 기판(1)이 노출되도록 한다. 그리고, 상기 드레인 전극(31)의 일부분인 제 4부분은 보호막(37)을 제거하여 드레인 전극(31)을 노출하는 드레인 콘택 홀(71)을 형성한다. 한번의 마스크 공정으로 이와 같이 부분에 따라 식각되는 정도를 다르게 하기 위해서는 회절노광 기법을 사용한다.

그 자세한 기법은 다음과 같다. 우선, 보호막(37) 위에 포토레지스트(91)를 약 2 μ m 정도 도포한다. 상기 포토레지스트(91)를 마스크(93)로 덮은 후, 자외선과 같은 광선으로 감광한다. 일례로, 상기 제 1부분에는 포토레지스트가 완전히 남아 있어야 하므로 완전 개방되고, 상기 제 2 부분은 포토레지스트를 약간의 두께만 남기기 위해 격자형 개방 패터(95)를 갖고, 상기 제 3부분 및 제 4부분은 포토레지스트가 없어야 하므로 완전히 가려진 마스크를 사용하여 감광한다.

상기 격자형 개방 패터(95)는 회절노광 기법에 적절한 격자 간격을 갖는다. 즉, 감광에 사용하는 광원의 해상도보다 좁은 간격의 격자 간격을 갖는다. 그리고, 포토레지스트를 현상하고 나면, 제 1부분에는 포토레지스트(91)가 2 μ m 정도 남고, 제 2 부분에는 회절 노광 기법을 사용하여 포토레지스트(91)가 게이트 절연막(17)과 비슷한 두께인 약 2000 \AA 에서 4000 \AA 정도 남도록 조절한다. 그리고, 제 3부분 및 제 4부분에는 포토레지스트(91)가 없이 보호막이 그대로 노출된다. 이때, 드레인 전극(31)의 일부를 노출 시키기 위해 드레인 전극을 덮는 보호막(37)의 일부 위에도 포토레지스트(91)가 없어야 한다(도 3, 도 4c).

이 상태에서 식각을 수행하면, 제 3부분에서 보호막(37), 반도체 물질(33a), 게이트 절연막(17)이 식각되는 동안 제 2 부분에서는 포토레지스트(91), 보호막(37), 반도체 물질(33a)이 식각되고, 제 1부분에서는 포토레지스트(91)만 식각되어 약 2000 \AA 에서 5000 \AA 정도만 남게 된다.

한편, 드레인 전극(31)의 일부인 제 4부분을 덮는 보호막(37)이 제거된다. 제 4부분은 보호막(37) 식각 후, 드레인 전극(31)은 금속이기 때문에 보호막(37), 반도체 물질(33a), 게이트 절연막(17)을 식각하는 식각액에는 전혀 영향을 받지 않는다. 그 결과, 게이트 전극(11) 부분에는 반도체 층(33)이 형성되고, 게이트 배선(13)은 게이트 절연막(17)에 의해 절연 보호되며, 드레인 전극(31)을 노출하는 드레인 콘택 홀(71)이 형성된다. 그리고, 게이트 패드(15)를 노출하는 게이트 콘택 홀(51)과 소스 패드(25)를 노출하는 소스 콘택 홀(61)이 형성된다.(도 3, 도 4d).

그리고, 투명 도전 물질인 ITO(Indium Tin Oxide)를 증착하고, 패터닝하여 상기 드레인 콘택 홀(71)을 통하여 상기 드레인 전극(31)과 접촉하는 화소 전극(41)을 형성한다. 상기 화소 전극(41)은 기판(1)에 직접 접촉하여 형성된다. 그리고, 상기 게이트 콘택 홀(51)을 통하여 상기 게이트 패드(15)에 접촉하는 게이트 패드 단자(57)와 상기 소스 콘택 홀(61)을 통하여 상기 소스 패드(25)에 접촉하는 소스 패드 단자(67)를 형성한다(도 3, 도 4e).

이와 같이 회절 노광 기법을 사용하면, 보호막, 반도체 물질, 게이트 절연막을 연속으로 식각하면서도 필요에 따라 부분적으로 식각되는 정도를 달리함으로써, 마스크 공정 수를 절감할 수 있었다.

그러나, 회절 노광 기법을 사용하여 보호막, 반도체 층 그리고, 게이트 절연막을 패터닝할 때, 상기 세 개의 층들은 서로 비슷한 물질이기는 하지만, 에칭비율이 조금씩 다르므로 설계한 바와 같이 패터닝이 이루어지지 않는다는 문제점이 있다.

특히, 게이트 패드를 노출시키는 게이트 콘택 홀을 형성하기 위해 게이트 패드를 덮는 게이트 절연막을 식각하는 동안 게이트 배선을 덮고 있는 일부 게이트 절연막이 어느 정도 식각되어 얇아지기도 한다. 얇아진 게이트 절연막은 그 밑에 있는 게이트 배선과 같은 게이트 금속 물질을 완전히 보호하지 못하여 게이트 물질이 에칭트에 공격을 받아 침식될 수 있다. 그 결과로써, 그 후에 따르는 공정에서 게이트 배선이 단락되는 것과 같은 문제가 발생할 수 있다. 이러한 문제들은 결국 액정 표시 장치의 품질을 저하하는 각종 원인이 된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상술된 문제점을 해결하기 위해 고안된 것으로, 본 발명의 목적은 액정표시장치 제조방법에 있어서, 회절 노광을 사용하는 부분에서 게이트 절연막이 식각되지 않고, 원래의 두께를 그대로 유지할 수 있도록 하는 제조 방법을 제공하는데 있다. 본 발명의 다른 목적은 회절 노광을 사용하는 부분에서 게이트 절연막이 식각되는 양을 최소화하는 방법을 제공하는데 있다. 본 발명의 또 다른 목적은 회절 노광을 사용하는 부분에서 게이트 절연막이 원래의 두께를 거의 그대로 유지하도록 하여 그 밑에 있는 게이트 물질을 에칭트와 같은 침식물질로부터 완전히 보호할 수 있도록 하는 방법을 제공하는데 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 회절 노광 기법을 이용하여 초도레지스트의 마진을 충분히 남겨 게이트 절연막이 식각되는 양을 최소화시키는 액정표시장치 제조방법을 제공하는 데에 있다.

이를 위하여, 본 발명에 따른 액정표시장치의 제조방법은 기판 위에 제 1 금속으로 게이트 물질을 형성하는 단계와; 상기 게이트 물질 위에 제 1 절연물질, 반도체 물질, 제 2 금속을 연속 증착하고, 상기 제 2 금속을 패터닝하여 소스-드레인 물질을 형성하는 단계와; 상기 소스-드레인 물질 위에 제 2 절연물질을 형성하는 단계와; 상기 제 2 절연물질 위에 포토레지스트를 도포하고, 회절 노광을 이용하여 상기 포토레지스트가 완전히 남아 있는 제 1 부분과, 상기 포토레지스트가 제 1 부분의 포토레지스터에 비해 1/2 이상 남아 있는 제 2 부분과, 상기 포토레지스트가 완전히 제거된 제 3부분을 형성하는 단계와; 상기 제 2 부분에서 포토레지스트와 제 2 절연물질과 반도체 물질을 제거하고, 상기 제 3 부분에서 상기 보호막과 상기 제 1 및 제 2 절연물질과 상기 반도체 물질을 제거하여 박막트랜지스터를 완성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

또한, 상기 박막 트랜지스터가 완성된 기판 위에 도전 물질로 상기 박막 트랜지스터의 드레인 전극에 연결된 화소 전극을 형성하는 단계를 더 포함한다.

바람직하게, 상기 제 1부분의 포토레지스터에 비해 1/2 이상은 6000옴스트롱이상인 것을 특징으로 한다.

이하 상기 목적이 구체적으로 실현될 수 있는 본 발명의 바람직한 실시예가 첨부된 도면을 참조하여 설명된다. 본 실시예를 설명함에 있어서, 동일 구성에 대해서는 동일 명칭 및 동일 부호가 사용되며 이에 따른 부가적인 설명은 하기에서 생략된다.

본 발명에 의한 액정표시장치 제조방법을 평면도인 도 5와 도 5의 절단선 VI-VI로 자른 단면도인 도 6a 내지 도 6c를 참조로 하여 보다 자세히 설명한다.

기판(101) 위에 알루미늄 혹은 알루미늄 합금을 증착하고 패터닝하여 게이트 전극(111)과 상기 게이트 전극(111)을 연결하는 게이트 배선(113)을 형성한다. 그리고, 상기 게이트 배선(113)의 끝단에 게이트 패드(115)를 형성한다. 상기 게이트 전극(111)은 설계된 화소의 한쪽 구석에 배치되고, 상기 게이트 배선(113)은 행 방향으로 나열된 게이트 전극(111)들을 연결하고 있다.

상기 게이트 물질(게이트 전극(111), 게이트 배선(113) 그리고, 게이트 패드(115))이 형성된 기판(101) 위에 산화 실리콘(SiOx) 혹은 질화 실리콘(SiNx)과 같은 절연물질을 포함하는 게이트 절연막(117), 진성 아몰퍼스 실리콘과 같은 반도체 물질(133a), 불순물이 첨가된 아몰퍼스 실리콘과 같은 불순물 반도체 물질 그리고, 크롬, 몰리브덴 등과 같은 금속을 연속으로 증착한다. 상기 금속층을 패터닝하여 소스 전극(121), 드레인 전극(131) 그리고, 소스 배선(123)을 형성한다. 그리고, 상기 불순물 반도체 물질도 상기 소스-드레인 물질(소스 전극(121), 드레인 전극(131), 소스 배선(123))을 형성할 때 동

시에 식각하여 소스 전극(121) 및 드레인 전극(131) 밑에서 반도체 물질(133a)과 오믹 접촉을 이루는 불순물 반도체 층(135)을 형성한다. 상기 소스 전극(121)과 상기 드레인 전극(131)은 상기 게이트 전극(111)의 양쪽 변에 각각 중첩되도록 형성된다.

상기 소스-드레인 물질이 형성된 기판(101) 위에 산화 실리콘(SiOx) 혹은 질화 실리콘(SiNx)과 같은 절연물질을 포함하는 보호막(137)을 증착한다. 소스 전극(121)과 드레인 전극(131)이 형성된 제 1부분에는 보호막(137) 이하의 모든 물질들이 그대로 남아있고, 게이트 배선(113)이 형성된 제 2부분에는 보호막(137)과 반도체 물질(133a)이 식각되어 게이트 절연막(117)만 남아있고, 그 외의 제 3부분은 보호막(137), 반도체 물질(133a) 그리고, 게이트 절연막(117)이 모두 식각되어 기판(101)이 노출되도록 한다. 그리고, 상기 드레인 전극(131)의 일부분인 제 4부분은 보호막(137)을 제거하여 드레인 전극(131)을 노출하는 드레인 콘택 홀(171)을 형성한다.

한번의 마스크 공정으로 이와 같이 부분에 따라 식각되는 정도를 다르게 하기 위해서는 회절노광 기법을 사용한다. 그 자세한 방법은 다음과 같다.

우선, 보호막(137) 위에 포토레지스트(191)를 약 2 μ m 정도 도포한다. 상기 포토레지스트(191)를 마스크(193)로 덮은 후 자외선과 같은 광선으로 감광한다. 일례로, 상기 제 1부분에는 포토레지스트(191)가 완전히 남아 있어야 하므로 완전 개방되고, 상기 제 2 부분은 포토레지스트(191)를 약간의 두께만 남기기 위해 격자형 개방 패턴(195)을 갖고, 상기 제 3 부분 및 제 4 부분은 포토레지스트가 없어야 하므로 완전 차광된 마스크(193)를 사용하여 감광한다. 상기 격자형 개방 패턴(195)은 회절노광 기법에 적절한 격자 간격을 갖도록 하기 위해 감광에 사용하는 광원의 해상도보다 좁은 간격의 격자 간격을 갖는다.

그리고, 포토레지스터(191)를 현상하고 나면, 제 1부분에는 포토레지스트(191)가 2 μ m 정도 남는다 이때, 제 2부분에는 회절 노광 기법을 사용하여 포토레지스트(191)가 상기 제 1부분의 포토레지스트 두께의 1/2 이상이 남도록 조절한다. 바람직하게는 6000 \AA 스트롱이상 남도록 조절한다.

그리고, 제 3부분 및 제 4부분에는 포토레지스트(191)가 없이 보호막이 그대로 노출된다. 이때, 드레인 전극(131)의 일부를 노출시키기 위해 드레인 전극을 덮는 보호막(137)의 일부 위에도 포토레지스트(191)가 없어야 한다(도 5, 도 6a).

이 상태에서 식각을 수행하면, 제 3부분에서 보호막(137), 반도체 물질(133a), 게이트 절연막(117)이 식각되는 동안 제 2 부분에서는 보호막(137), 반도체 물질(133a)이 식각되고, 포토레지스트(191)가 소정량 남게 된다(종래기술에는 상기 포토레지스터(191)가 남지 않았다). 또한, 제 1부분에서는 포토레지스트(191)만 식각되어 약 2000 \AA 스트롱에서 5000 \AA 스트롱 정도만 남게 된다.

이와 같이, 제1부분의 1/2노광을 제2부분에 사용함으로써, 게이트 패드(115)를 노출시키는 게이트 콘택 홀(151)을 형성하기 위해 게이트 패드(115)를 덮는 게이트 절연막(117)을 식각하는 동안 게이트 배선(113)을 덮고 있는 일부 게이트 절연막(117)의 식각되는 양을 줄여 얇아지는 것을 방지한다.

한편, 드레인 전극(131)의 일부인 제 4부분을 덮는 보호막(137)이 제거된다. 제 4부분은 보호막(137) 식각 후, 드레인 전극(131)은 금속이기 때문에 보호막(137), 반도체 물질(133a), 게이트 절연막(117)을 식각하는 식각액에는 전혀 영향을 받지 않는다. 그 결과, 게이트 전극(111) 부분에는 반도체 층(133)이 형성되고, 게이트 배선(113)은 게이트 절연막(117)에 의해 절연 보호되며, 드레인 전극(131)을 노출하는 드레인 콘택 홀(171)이 형성된다. 그리고, 게이트 패드(115)를 노출하는 게이트 콘택 홀(151)과 소스 패드(125)를 노출하는 소스 콘택 홀(161)이 형성된다.(도 5, 도 6b).

그리고, 투명 도전 물질인 ITO(Indium Tin Oxide)를 증착하고, 패턴하여 상기 드레인 콘택 홀(171)을 통하여 상기 드레인 전극(131)과 접촉하는 화소 전극(141)을 형성한다. 상기 화소 전극(141)은 기판(101)에 직접 접촉하여 형성된다. 그리고, 상기 게이트 콘택 홀(151)을 통하여 상기 게이트 패드(115)에 접촉하는 게이트 패드 단자(157)와 상기 소스 콘택 홀(161)을 통하여 상기 소스 패드(125)에 접촉하는 소스 패드 단자(167)을 형성한다(도 5, 도 6c).

상기에서 실시예가 설명되었음에도 불구하고, 본 발명이 이의 취지 및 범주에서 벗어남 없이 다른 여러 형태로 구체화될 수 있다는 사실은 해당 기술에 통상의 지식을 가진 이들에게는 자명한 것이다. 따라서, 상술된 실시예는 제한적인 것이 아닌 예시적인 것으로 여겨져야 하며, 첨부된 청구항 및 이의 동등범위내의 모든 실시예는 본 발명의 범주 내에 포함된다.

발명의 효과

이상에서 상세히 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 액정표시장치 제조방법은, 제 2부분에 회절 노광 기법을 사용하여 포토레지스트(191)가 상기 제 1부분의 포토레지스트 두께의 1/2 정도 이상 남도록 조절함으로써, 게이트 물질이 게이트 절연막에 의해 에천트들로부터 온전히 보호될 수 있다. 따라서, 본 발명에서는 게이트 물질이 파손되지 않을 뿐더러, 화질이 개방(open)되는 문제점이 발생하지 않는다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

기판 위에 제 1 금속으로 게이트 물질을 형성하는 단계와;

상기 게이트 물질 위에 제 1 절연물질, 반도체 물질, 제 2 금속을 연속 증착하고, 상기 제 2 금속을 패턴하여 소스-드레인 물질을 형성하는 단계와;

상기 소스-드레인 물질 위에 제 2 절연물질을 형성하는 단계와;

상기 제 2 절연물질 위에 포토레지스트를 도포하고, 회절 노광을 이용하여 상기 포토레지스트가 완전히 남아 있는 제 1 부분과, 상기 포토레지스트가 제 1 부분의 포토레지스터에 비해 1/2 이상 남아 있는 제 2 부분과, 상기 포토레지스트가 완전히 제거된 제 3부분을 형성하는 단계와;

상기 제 2 부분에서 포토레지스트와 제 2 절연물질과 반도체 물질을 제거하고, 상기 제 3 부분에서 상기 보호막과 상기 제 1 및 제 2 절연물질과 상기 반도체 물질을 제거하여 박막트랜지스터를 완성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치 제조방법.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 박막 트랜지스터가 완성된 기판 위에 도전 물질로 상기 박막 트랜지스터의 드레인 전극에 연결된 화소 전극을 형성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치 제조방법.

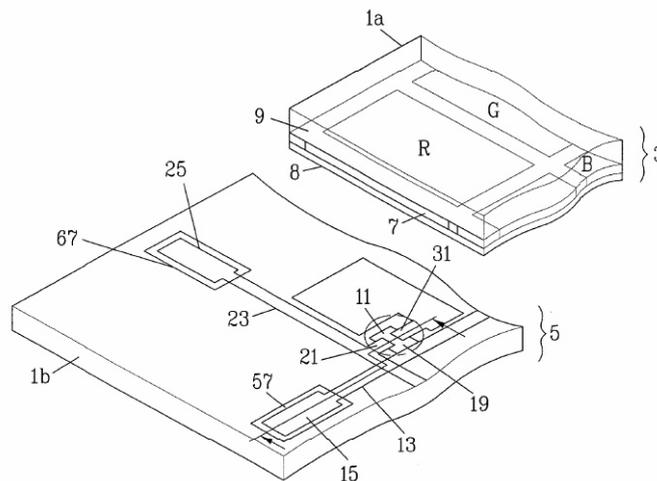
청구항 3.

제 1 항에 있어서,

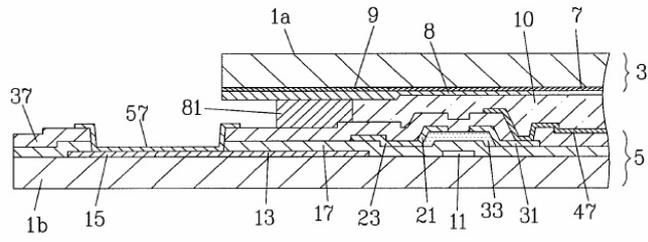
상기 제 1 부분의 포토레지스터에 비해 1/2 이상은 6000옴스트롱 이상인 것을 특징으로 하는 액정표시장치 제조방법.

도면

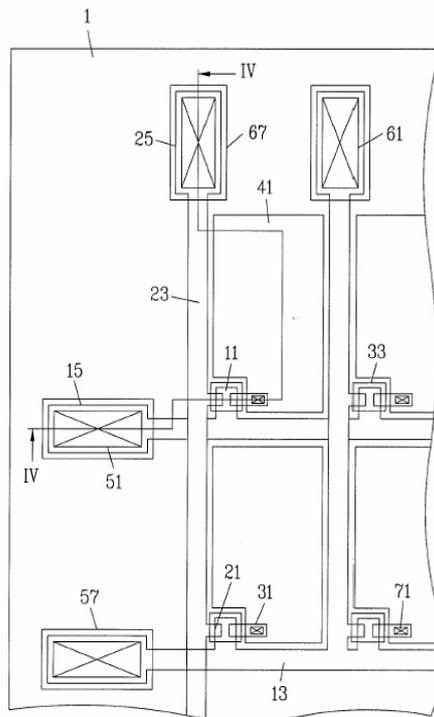
도면1



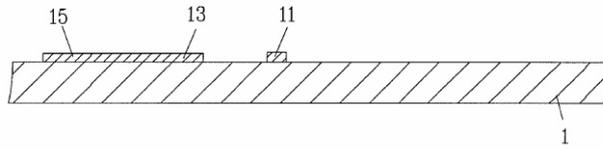
도면2



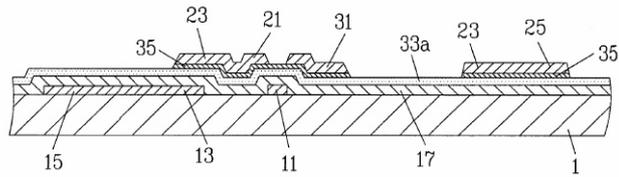
도면3



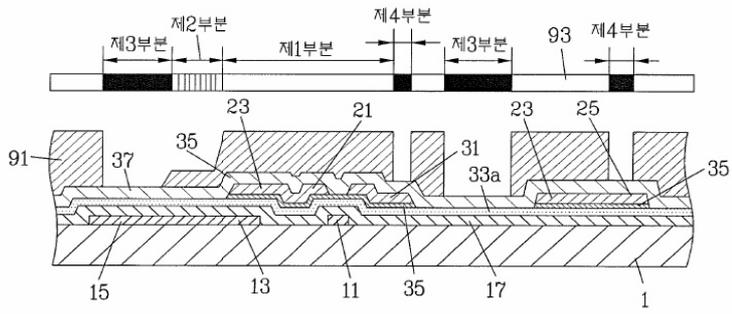
도면4a



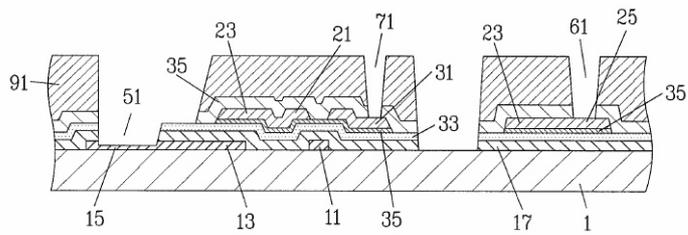
도면4b



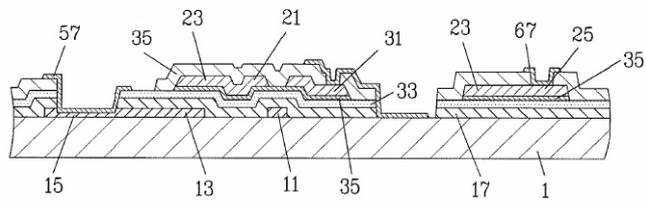
도면4c



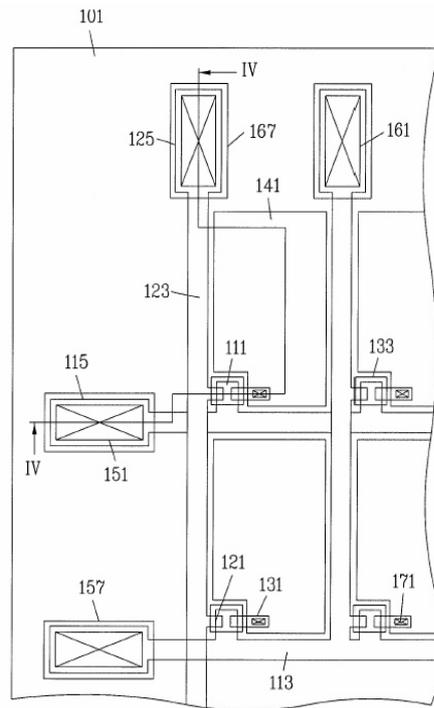
도면4d



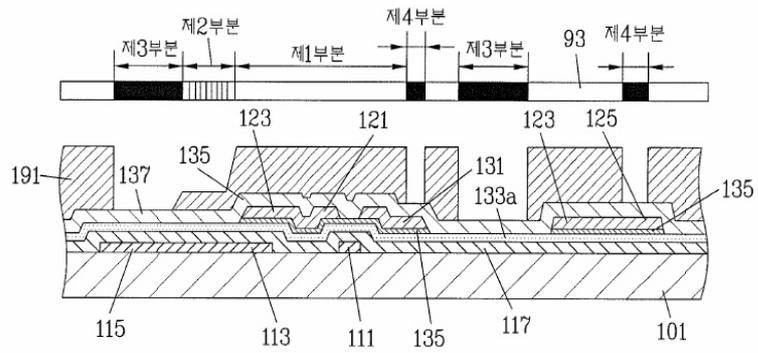
도면4e



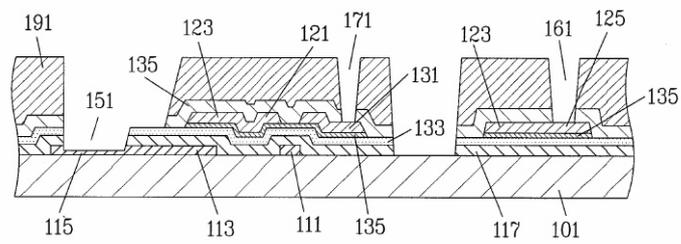
도면5



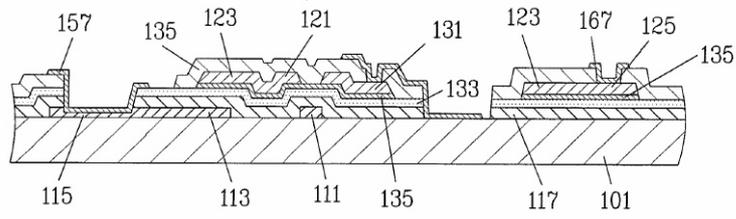
도면6a



도면6b



도면6c



专利名称(译)	液晶显示装置的制造方法		
公开(公告)号	KR1020050069038A	公开(公告)日	2005-07-05
申请号	KR1020030100860	申请日	2003-12-30
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	YOU MYUNGHO		
发明人	YOU,MYUNGHO		
IPC分类号	G02F1/136		
CPC分类号	G02F1/1368 G02F1/136227 H01L29/786		
代理人(译)	金勇 新昌		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及使用衍射曝光技术制造液晶显示器的方法。并且它控制使得使用衍射曝光技术将光致抗蚀剂保留在第二部分中的第一部分的光致抗蚀剂厚度的1/2以上。以这种方式，栅极材料可以通过栅极绝缘层保护完美的蚀刻剂。衍射曝光，光致发光和栅极绝缘层。

